# EUROPEAN PATENT OF CE

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07307409

**PUBLICATION DATE** 

21-11-95

APPLICATION DATE

12-05-94

APPLICATION NUMBER

06098305

APPLICANT: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR :

SUWA MAMORU;

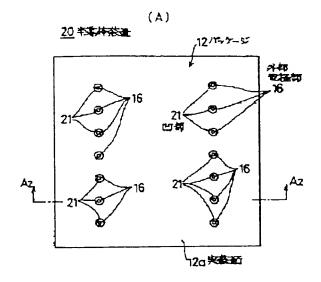
INT.CL.

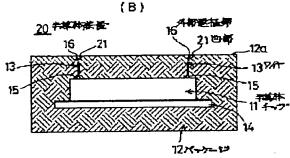
H01L 23/12 H01L 21/60

TITLE

: SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS

PRODUCTION METHOD





ABSTRACT: PURPOSE: To reduce the cost and size of a semiconductor device having external connecting terminals at the surface of a package and its production process.

> CONSTITUTION: A semiconductor device comprises a semiconductor chip 11 and package to seal the chip 11. External electrodes 16 are formed by wires 31 led out such that one end is connected to a pad 15 formed on the chip 11 and the other end formed and exposed on the surface 12a of the package 12, and recesses 21 are formed at the lead-out positions of the electrodes 16, thus exposing the electrodes 16 over specified range.

COPYRIGHT: (C) JPO

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-307409

(43) 公開日 平成7年(1995) [1月2] 日

(51) Int.Cl.\*

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

1101L 23/12

21/60

301 A

HOIL 23/12

W

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

(22)出魔日

特願平6-98305

平成6年(1994)5月12日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区 七小田中1015番地

(71)出願人 (0001906%8

新光電気工業株式会社

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

(72)発明者 草間 泰彦

良野県長野市大字栗田宇舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

(72) 発明者 江尻 洋一

\_~~

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

新光電気工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦

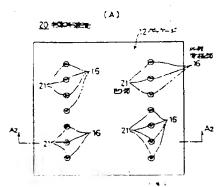
最終頁に続く

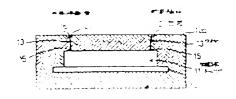
#### (54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

### (57)【要約】

【目的】木発明はバッケージの表面に外部接続端子を有する半導体装置及びその製造方法に関し、コストの低減及び小型化を図ることを目的とする。

【構成】半導体チップ11と、この半導体チップ11を 封止するパッケージ12とを具備する半導体装置におい て、上記半導体チップ11に形成されたパッド15に一端が接続されると共に、他端がパッケージ12の表面1 2ヵに露出するよう引き出されたワイヤ13により外部 電極16を形成し、この外部電極16の引き出し位置 に、この外部電極16を所定範囲にわたり露出させるための凹部21を形成する。 本元明の等 1 完裕例でから 半年均益量を示して カ 1(A)は半年体表量の実装面を示す図であり、 (B)は(A)に わける Az-Az 旅に沿った的面切





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップ(11)と、該半導体チッ プ(11)を封止するパッケージ(12)とを具備する 半導体装置において、

該半導体チップ(11)に形成されたパッド(15)に 一端が接続されると共に、他端が該パッケージ(12) の表面(12a)に露出するよう引き出されたワイヤ (13) により外部電極(16) が形成されており、

該外部電極(16)の引き出し位置に、該外部電極(1 6) を所定範囲にわたり露出させるための凹部(21) が形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 該凹部(21)に、該外部電極(16) に接続するパンプ (3.1) を設けたことを特徴とする請 求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 半導体チップ(11)と、該半導体チッ プ(11)を封止するパッケージ(12)とを兵備する 半導体装置において、

該半導体チップ(11)に形成されたパッド(15)に 一端が接続されると共に、他端が該パッケージ(12) り、外部電極(41)が形成されることを特徴とする半 導体装置。

【請求項4】 半導体チップ(11)が搭載されるステ ージ(14)と、該半導体チップ(11)との間にワイ ヤ (13) が配設されるリード部 (51) とを具備し、 かつ該ステージ(14)が該リード部(51)に対して 低い位置とされたリードフレーム (50) を形成するり ードフレーム形成工程と、

該ステージ(14)に該半導体チップ(11)を固定す ると共に、該半導体チップ(11)に形成されたパッド (15)と該リード部(51)との間にワイヤ(13) を配設する半導体チップ搭載工程と、

該半導体チップ (11) が搭載されたリードフレーム (50)を金型(52,62)に装着すると共に該金型 (52,62) に樹脂を充填し、該半導体チップ(し 1) を封止するパッケージ(12)を形成するパッケー ジ形成工程と、

該パッケージ形成工程の終了後、該半導体チップ (1) 1) の該ワイヤ (13) が配設された而 (11a) と該 リード部(50)の配設位置との間位置を切断して該バー10 ッケージ(12)の一部(55)を該ワイヤ(13a) と共に切断除去する不要部除去工程とを具備することを

> \* 3 and the second

Ration - GFET STM: ..

いて、該ワイヤ (13) の配設位置を該金型 (62) を 構成する上型(62a)と下型(62b)との分離位置 に配設したことを特徴とする情求項4記載の半導体装置 6 L H

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置及びその製造 方法に係り、特にバッケージの表面に外部接続端子を有 する半導体装置及びその製造方法に関する。

【0002】近年の半導体装置の高密度実装化に伴い、 パッケージの小型化が要求されている。また、半導体チ ップの高集積化に伴い、バッケージング技術の向上も望 まれている。

【0003】上記の各要求を実現するためには、高密度 10 化されることにより多数の端子を有した半導体チップを 小型のバッケージに収納する必要がある。しかるに、外 部接続端子としてパッケージの側面よりリードを延出し た構成のバッケージ構造では、半導体チップの端子の増 大に伴いリード致も増大するため、パッケージの小型化 にはリードの配設面より限界がある。

【0004】そこで近年では、外部接続端子としてリー ドに代えてパンプ(Bump)を用い、パッケージ表面にパン プを形成することにより、外部接続端子の配設ピッチを 小さくし、これにより半導体チップの高密度化及びパッ の表面 (12a) に沿って延出するワイヤ (13) によ 20 ケージの小型化に共に対応できるようにした半導体装置 が提供されている。

#### [0005]

【従来の技術】図11に外部接続端子としてバンプを用 いた従来の半導体装置1の一例を示す。同図において、 2 は多層配線基板であり、半導体チップ 3 はこの多層配 線基板2の上面に搭載されている。また、多層配線基板 2の上面にはリードバターン4がプリント形成されてお り、このリードバターン4と半導体チップ3に形成され たパッド5との間にはワイヤ6が配設されている。

【0006】半導体チップ3とワイヤ6により電気的に 接続されたリードパターン4は、多層配線基板2の内部 に形成された内層パターン及びスルーホール(共に図に 現れず)を介して多層配線基板2の下面に引き出されて おり、この引き出し位置には外部接続端子となるバンブ 7が形成されている。

【0007】更に、多層配線基板2の上面には封止樹脂 8が配設されており、半導体チップ3を封止する構成と されていた。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記した従 来構成の半導体装置1では、多層配線基板2を構成要素 としており、この多層配線基板2は内層パターンやスル

### A Edward Com

【ひひひり】また、半導体装置1の中さす伝に正日する と、多周配線基板2の厚さ寸法は半導体チップ3の厚さ 寸法に比べてかなり大きいため、よって多層配線基版2 □ 1 全型主義支持量 1 号 1 号点

人身体表在,并是怀惧的人的 一个一个怎么

問題点があった。

【0010】また、上記した従来構成の半導体装置上では、半導体チップ3とパンプ7を電気的に接続するために、リードパターン4と半導体チップ3のパッド5との間にワイヤ6を配設する必要があり、よって半導体装置1内にワイヤ6を配設するためのスペース(図中、矢印しで示す)が半導体チップ3の周りに必要となり、このスペース分だけ半導体装置1が大型化してしまうという問題点があった。

【0011】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので 10 あり、コストの低減及び小型化を図りうる半導体装置及 びその製造方法を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記の課題は下記の手段 を講じることにより解決するとができる。

【0013】請求項1の発明では、半導体チップと、この半導体チップを封止するパッケージとを具備する半導体装置において、上記半導体チップに形成されたパッドに一端が接続されると共に、他端がパッケージの表面に露出するよう引き出されたワイヤにより外部電極が形成 20されており、この外部電極の引き出し位置に、外部電極を所定範囲にわたり露出させるための凹部を形成したことを特徴とするものである。

【0014】また、請求項2の発明では、上記凹部に、外部電極に接続するパンプを設けたことを特徴とするものである。

【0015】また、請求項3の発明では、半導体チップと、この半導体チップを封止するパッケージとを具備する半導体装置において、上記半導体チップに形成されたパッドに一端が接続されると共に、他端がパッケージの 30 表面に沿って延出するワイヤにより、外部電極が形成されることを特徴とするものである。

【0016】また、請求項4の発明方法では、半導体チップが搭載されるステージと、半導体チップとの間にワイヤが配設されるリード部とを具備し、かつステージがこのリード部に対して低い位置とされたリードフレームを形成するリードフレーム形成工程と、上記ステージに半導体チップを固定すると共に、半導体チップに形成されたパッドと上記リード部との間にワイヤを配設する半導体チップ搭載工程と、上記半導体チップが搭載されたりードフレームを企型に装着すると共にこの企型に樹脂を充填し、半導体チップを封止するパッケージを形成す

成する上型と下型との分離位置に配設したことを特徴と するものである。

[0018]

【作用】上記の各手段は下記のように作用する。

【0019】結求項1の発明によれば、従来のように多層配線基板を設ける必要はなくなり、半導体チップをワイヤのみによりパッケージの表面に電気的に引き出すことが可能となるため、半導体装置のコスト低減を図ることができる。また、上記のように多層配線基板が不要となることにより、半導体装置の低背化を図ることもできる。

【0020】また、従来必要であったパッケージ内における半導体チップと多層配線基板との間のワイヤ配設処理は不要となり、これに伴い従来ワイヤを配設するために必要であったスペースも不要となり、半導体装置の小型化を図ることができる。

[0021] 更に、パッケージの外部電極引出し位置に 凹部を形成し、外部電極部を所定範囲にわたり露出する 構成としたことにより、ワイヤのパッケージからの露出 面積を広くすることができ実装性を向上させることがで きる。

【0022】また、請求項2の発明によれば、ワイヤの パッケージの表面に引き出され外部電極部を形成する部 位にバンプを設けたことにより、ワイヤ単体が解出した 構成に比べて接続面積が広がるため、半導体装置を実装 する際における実装性を向上させることができる。

[0023] また、請求項3の発明によれば、パッケージの表面に引き出され外部電極部をパッケージの表面に沿って延出させた構成とすることにより、この延出部分にバンプと同様の機能を持たせることができる。よって、バンプを形成することなく半導体装置を実装する際における実装性を向上させることができる。

【0024】また、請求項4の発明方法によれば、リードフレーム形成工程において所定形状のリードフレームを形成し、半導体チップ搭載工程において半導体チップとリード部との間にワイヤを配設し、バッケージ形成工程において半導体チップを封止するバッケージを形成した後、不要部除去工程において半導体チップのワイヤが配設された面とリード部の配設位置との間位置を切断してバッケージの一部をワイヤと共に切断除去することにより、請求項1記載の半導体装置を製造することができる。この際、リードフレーム形成工程、半導体チップ搭

- 1919年の記録が青さら間位置を開始。

の一部をワイヤと共に切断除去する不要部除去工程とを 具備することを特徴とするものである。

【0025】更に、請求項5の発明方法によれば、上記 イ要部除去工程において上記リードフレームが金型に装 ルグライトで、、、

佛文代表(哲士)哲士,"魏二首,乾舜,及后帝,,

り、ワイヤは形成されるパッケージの表面に沿って延出した構成となるため、請求項3記載の半導体装置を容易に形成することができる。

[0026]

【実施例】次に本発明の実施例について図面と共に説明 する。

 $[0\ 0\ 2\ 7]$  図 1 は本発明の第 1 実施例である半導体装置  $2\ 0$  を示している。図 1 (A) は半導体装置  $2\ 0$  の実装面を示しており、また図 1 (B) は図 1 (A) における  $A\ 2-A\ 2$  線に沿った断面を示している。

[0028] この半導体装置20は、大略すると半導体チップ11と、この半導体チップ11を封止するパッケージ12と、ワイヤ13とにより構成された、極めて構成の簡単な半導体装置である。

[0029] 半導体チップ11はステージ14に載置された状態でパッケージ12内に封止されており、その上面部には電極部となるパッド15が配設されている。また、パッケージ12は例えばポリイミド系の樹脂を所定形状に形成した樹脂パッケージであり、半導体チップ11を保護 20している。

【0030】ワイヤ13は、半導体チップ11に形成されたパッド15にその下端が接続されると共に、上端部はパッケージ12の実装而12aに露出するよう引き出され外部電極部16を形成している。この外部電極部16は、半導体装置10を実装基板(図示せず)に実装する際に、実装基板に形成された電極部と接続される部位となるものである。尚、このワイヤ13は、例えば金(Au)或いはアルミニウム(Al)等の導電性金属により構成されており、一般の半導体装置において半導体チップとリードとを接続するワイヤとして汎用されているものである。

【0031】更に、パッケージ12の外部電極部16の 引出し位置には、例えば半球状の凹部21が形成されて おり、外部電極部16を所定範囲にわたり露出した構成 とされている。

【0032】半導体装置20を上記構成とすることにより、従来のように半導体装置内に多層配線基板2(図1 1 参照)を設ける必要はなくなり、半導体チップ11をワイヤ13のみによりパッケージ12の実装面12aに 10 電気的に引き出すことが可能となるため半導体装置10のコスト低減を図ることができる。また 上記のように

【0034】また、ワイヤ13はパッケージ12の実装面12aに向け略垂直に上方に延出した構成とされているため、ワイヤ13の長さを短くすることができ、インピーダンス特性の向上を図ることができるため、高速処理を行う半導体チップ11に対しても十分に対応することができる。

【0035】更に、凹部21を形成することにより外部 電極部16をパッケージ12より所定範囲にわたり露出する構成とすることにより、ワイヤ13のパッケージ12からの露出面積を広くすることができる。よって、半導体装置20を実装基板に形成された電極部と半田付けする際、半田と接合される接合面積は広くなり外部電極部16と実装基板の電極部との電気的接続を確実に行うことが可能となり、半導体装置20の実装性を向上させることができる。

[0036] 図2は本発明の第2実施例である半導体装置30を示す図である。尚、同図において図1に示した半導体装置20と同一構成については同一符号を付してその説明を省略する。

20 【0037】図2に示す半導体装置30は、ワイヤ13 がパッケージ12の実装面12aに引き出され外部電極 部16を形成する凹部21の形成部位に、パンプ31を 設けたことを特徴とするものである。このバンプ31と しては、例えば半田パンプの適用が考えられる。

【0038】このように、外部電極部16が露出される位置である凹部21ににパンプ31を設けたことにより、図2に示した第1実施例に係る半導体装置20のように、ワイヤ13が単に凹部21内で露出した構成に比べて電気的な接続面積が広がるため、半導体装置30を実装基板に実装する際における実装性を向上させることができる。

[0039] 図3は木発明の第3実施例である半導体装置40を示す図である。尚、同図においても図1に示した半導体装置20と同一構成については同一符号を付してその説明を省略する。

[0040] 図3に示す半導体装置40は、バッケージ12の実装面12aに引き出され外部電極部41をパッケージ12の実装面12aに沿って外周縁に向け延出形成させた構成としたことを特徴とするものである。

【0041】上記構成とすることにより、実装面12aの上部に延出形成された外部電極部41に第2実施例で述べたパンプ31と同様の機能を持たせることができ

性の同比を図ることができる。

【0042】続いて、図5万至図7を用いて、上記した 第1実施例に係る半導体装置20の製造力法について説

ける半導体チップ3と多層配線基板2との間のワイヤ配 設処理は不要となり、これに伴い従来フィヤを配設する ためける要であったフィーフ(図11に午郎)でデオフ

. 主信 · 自愿必需求 e = -

医多囊性 医皮肤蛋白 电电流电池

チップ搭載工程を説明するための図である。半導体装置20を製造するには、先ずリードフレーム50を形成する。リードフレーム50の形成は、平板状のリード材料(例えば、コバール、銅合金等)に対しプレス加工を実施することにより行われる。

【0044】このプレス加工が実施されることにより、 リードフレーム50には半導体チップ11が搭載される ステージ14と、ワイヤ13が接続されるリード部51 が形成される。また、リードフレーム50が形成された 状態で、ステージ14の位置はリード部51に対して低 10 い位置にあるよう構成されている。

【0045】上記のようにリードフレーム形成工程において上記した所定形状のリードフレーム50が形成されると、続いて半導体チップ搭載工程が実施される。半導体チップ搭載工程においては、先ず半導体チップ11をステージ14に接着剤等により固定すると共に、半導体チップ11に形成されているパッド15と上記リード部51との間にワイヤ13を配設する。このワイヤ13の配設は、半導体装置製造工程において一般に用いられているワイヤボンディング装置を用いて実施される。図5は上記したリードフレーム形成工程及び半導体チップ搭載工程が終了した状態を示している。

【0046】上記の半導体チップ搭載工程が終了すると、半導体チップ11が搭載されたリードフレーム50は金型52に装着されパッケージ形成工程が実施される。図6は半導体チップ11が搭載されたリードフレーム50を金型52に装着した状態を示している。

【0047】 金型52は上型52aと下型52bとにより構成されており、上型52aには内部にワイヤ13が位置する第1のキャビティ53が形成されており、また 30下型52bには半導体チップ11が位置する第2のキャビティ54が形成されている。上記構成の金型52にリードフレーム50が装着されると、続いてパッケージ12となるモールド樹脂が各キャビティ53、54内に装填され、パッケージ12が形成される。

【0048】図7は、パッケージ12が形成されたリードフレーム50を企型52から離型した状態を示している。パッケージ形成工程が終了した段階においては、半導体チップ11とリード部51とを接続するワイヤ13の全ての位置が樹脂により覆われた構成となっている。

【0049】上記のようにパッケージ形成工程が終了す た - 続いて不要部除去工程が実施される。この不要部 【0050】上記のように不要部除去工程が終了すると、続いて凹部形成工程が実施される。この凹部形成工程は、図6中X-X線で示す位置で切断されたパッケージ12の上面において、ワイヤ13が根視する位置に凹部21を形成するものである。この凹部21の形成は、切削加工等の提検加工により形成してもよく、またドライエッチング法を適用することも考えられる。尚、この凹部形成工程は、上型52a及び下型52bの構造を工大することにより、上記のパッケージ形成工程において一括的に形成することも可能である。

【0051】上記一運の工程を実施することにより、第1 実施例に係る半導体装置 20を製造することができる。上記製造工程において、リードフレーム形成工程、半導体チップ搭載工程及びパッケージ形成工程は一般の半導体装置製造方法において実施されている工程と略同一工程であり、また不要部除去工程はパッケージ12の不要部分55を不要ワイヤ13aと共に切断する処理であるため容易に行うことができ、更に凹部形成工程もパッケージ12の実装面12aに凹部を形成するだけの加工であるため容易に行うことができる。よって、前記したように様々の効果を有する半導体装置 20を容易に製造することができる。

【0052】尚、図5に示されるような、単にワイヤ13をパッケージ12の実装而12aに引き出し、実装而12aから露出した端部を外部電板16とした構成の半導体装置10(第4実施例に係る半導体装置)においても、上記した製造方法を適用することができ、この場合においても生産性の向上及びコストの低減を図ることができる。

(0053]また、第2実施例に係る半導体装置30を 形成するには、上記した製造工程を実施することにより 先ず第1実施例に係る半導体装置30を形成し、続いて 外部電極部16の形成位置に半田ボール或いは半田ベー ストを配設した上で加熱処理を実施することによりバン ブ31を形成すればよい。

【0054】続いて、第3実施例に係る半導体装置40の製造方法について図8及び図9を用いて説明する。 高、第3実施例に係る半導体装置40の製造方法において、リードフレーム形成工程及び半導体チップ搭載工程 切 は第1実施例に係る半導体装置20の製造方法と同一であるためその説明を省略する。

【0055】図8は半導体チップ11が搭載されたリー

n n in

2-15 T

ម ស្រួល ខណៈប្រជាព្រះក្រុម ខែមើ**ង**ប្

<sup>12</sup>の一部(以下、不要部分という。尚、図に参照符号 55で示す)を切断除去する。この際、不要部分55内 に理改されているロッセ(以下、不要ロイセという。

<sup>1.</sup>以新华五世代之。

りキャビディは形成されておらず、その下面は凹凸のない面一の形状とされている。また、ド型6.2 bには図6.11-1. た下型5.2 bと同様に半異はチャブ1.1 が位置す

ージ12となるモールド樹脂が各キャビディ63内に装填されてバッケージ12が形成される。

【0056】図9は、バッケージ12が形成されたリードフレーム50を金型62から離型した状態を示している。本実施例に係る製造方法においは、バッケージ形成工程が終了した段階においてワイヤ13の一部はバッケージ12の実装面に沿って外周線に向け延出した構成となっている。

【0057】上記のようにバッケージ形成工程が終了すると、続いて不要部除去工程が実施される。この不要部 10除去工程においては、リード部51及びワイヤ13が所定位置(図中、Y-Y線で示す位置)で切断される。上記一連の工程を実施することにより、第3実施例に係る半導体装置40を製造することができる。

【0058】半導体装置40の製造工程においても、リードフレーム形成工程、半導体チップ搭載工程及びパッケージ形成工程は一般の半導体装置製造方法において実施されている工程と略同一工程であり、また不要部除去工程もリード部51及びワイヤ13を所定位置で切断する処理であるため容易に行うことができる。よって、前20記したように種々の効果を有する半導体装置40を容易に製造することができる。また、金型62の構成を簡単化できるため、金型コストの低減を図ることができる。よって製品コストの低減を図ることができる。

【0059】尚、図1乃至図4に示した各実施例に係る 半導体装置10,20,30,40では、その幅寸法 (図中、左右方向の寸法)を比較的長く設定した構成を 示したが、パッケージ12の幅寸法は図1万至図4に示 した構成よりも小さくすることができる。図10はパッ ケージ12の幅寸法を小さくした構成の半導体装置70 30 を示している。このように、パッケージ12の幅寸法を 小さく設定することにより、更に半導体装置70の小型 化を図ることができる。

[0060]

【発明の効果】 上述の如く本発明によれば、下記の種々の効果を奏するものである。

【0061】 請求項1の発明によれば、従来のように多層配線基板を設ける必要はなくなり、半導体チップをワイヤのみによりパッケージの表面に電気的に引き出すことが可能となるため、半導体装置のコスト低減を図ることができる。また、上記のように多層配線基板が不要となることにより、半導体装置の低背化を図ることもでき

構成としたことにより、ワイヤのパッケージからの露出 面積を広くすることができ実装性を向上させることがで きる。

10

【0064】また、請求項2の発明によれば、バンプを 形成することによりワイヤ単体が露出した構成に比べて 接続面積が広がるため、半導体装置を実装する際におけ る実装性を向上させることができる。

【0065】また、請求項3の発明によれば、パッケージの表面に引き出され外部電極部をパッケージの表面に 沿って延出させた構成とすることにより、この延出部分 にパンプと同様の機能を持たせることができる。よっ て、パンプを形成することなく半導体装置を実装する際 における実装性を向上させることができる。

【0066】また、請求頃4の発明方法によれば、リードフレーム形成工程、半導体チップ搭載工程及びバッケージ形成工程は一般の半導体製造方法において実施されている工程と同一工程であり、また不要部除去工程もパッケージの所定位置を切断する処理であるため、容易に行うことができる。

【0067】更に、請求項5の発明方法によれば、上記不要部除去工程において上記リードフレームが金型に装着された状態において、上記ワイヤの配設位置を金型を構成する上型と下型との分離位置に配設したことにより、ワイヤは形成されるバッケージの表面に沿って延出した構成となるため、請求項3記載の半導体装置を容易に形成することができる。

### 【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の第1実施例である半導体装置を示して おり、(A) は半導体装置の実装面を示す図であり、

(B) は (A) におけるA2-A2線に沿った断面図である。

【図2】木発明の第2実施例である半導体装置を示しており、(A)は半導体装置の実装面を示す図であり、

(B) は (A) におけるA3-A3線に沿った断面図である。

【図3】本発明の第3実施例である半導体装置を示しており、(A)は半導体装置の実装面を示す図であり、

(B) は (A) におけるA 1 — A 1線に沿った断面図である。

【図4】本発明の第4実施例である半導体装置を示しており、(A)は半導体装置の実装而を示す図であり。

(B) は (A) におけるA1-A1線に沿った断面図で

「主きは・・・」、ため地報業的 」 等。 ・・の成。 理は不要となり、これに伴い逆来フェヤを配設するため に必要であったスペースも不要となり、半導体装置の小 型化を図ることができる。

<sup>(</sup>以6) 第1 実施例に係る半導体装置の製造り出と説… する図であって、半導体チップが搭載されたリードフレームを企型に接着した状態を示す図である。

<sup>· (</sup>m)可以的体系(p)、基本提出(数) (n)、do

ムを金型から離型した状態を示す図である。

【図 8】第3実施例に係る半導体装置の製造方法を説明 する図であって、半導体チップが搭載されたリードフレームを金型に装着した状態を示す図である。

【図9】第3実施例に係る半導体装置の製造方法を説明する図であって、パッケージが形成されたリードフレームを金型から離型した状態を示す図である。

【図10】パッケージの幅寸法を小さくした構成の半導体装置を示す図である。

[図11] 従来の半導体装置の一例を示す図である。 【符号の説明】

10, 20, 30, 40, 70 半導体装置

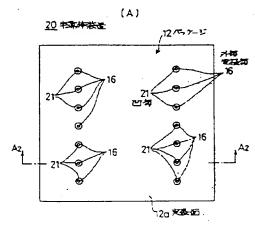
11 半導体チップ

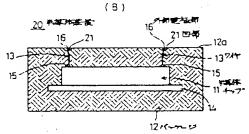
12 パッケージ

12a 実装面

[図1]

本発明の第1実施例である 半準内改通を示して おり((A)は半率体改量の実装面を示す図でおり、 (B)は(A)における A2-A2銀に対った断面図





13 714

13a 不要ワイヤ

14 ステージ

15 パッド

16,41 外部電極部

2 1 凹部

31 パンプ

50 リードフレーム

5.1 リード部

10 52,62 並型

52a, 62a 上型

52b, 62b 下型

53 第1のキャピティ

54 第2のキャビティ

63 キャピティ

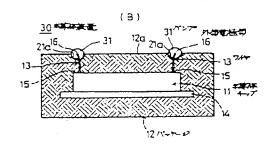
[図2]

12

本党用の学名英格例である半導杆装置を示して おり、(A)は牛革体装置の実装面を示す図であり、 (B)は(A)におけるA1-A3線に冷った断面図

(A).

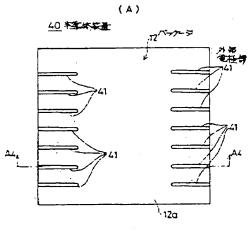
30 年本体表達 0 31 0 31 31 31 A3

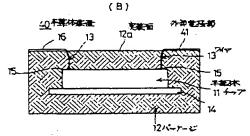


[[3]]

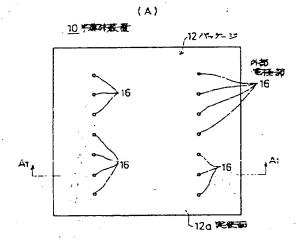
[四4]

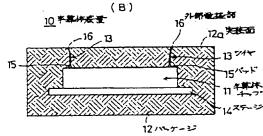
本発明の第3実施例である半導体を含むホレエおり、(A)は半事体を置いた実面を示す因でおり、(B)に(A)にもけるA4-A4単に治った断面図





本語明の多4実施例である手馬本芸型を示しており、(A)は半算体芸量の実装面を示す図であり、(B)は(A)における AI- AI 課に沿った新面図

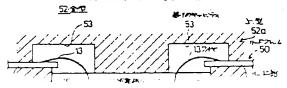




[四6]

[四7]

等1 男拖例に係る半事体恢慢中央走方法 E 党用 する因であって 中等体シーブが搭載されたリードフレー4を全型に接着した外間を示す回:

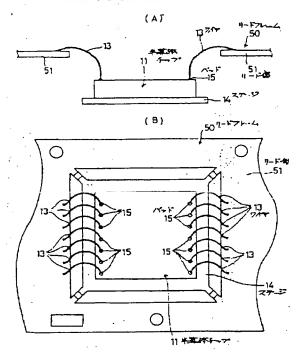


する団であって、パーケーンが活放されたりードフルムを全性から発生した状況を示す回 13日本中十七 , Ba 517-1-**35** 

第1 彩笔列后来3年李琳在是0县建存完全使用

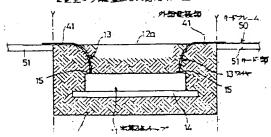
[図5]

リードフレーム形成工程及び半年体分って 存成工程を影例するための図



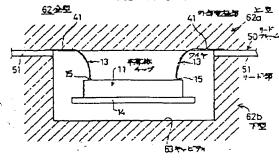
[M9]

学4天地間に取る中華神教室の単位が全を並用 する日であって、パッテングが形成されたリードフル4 を全型から数型上元状態を示す田



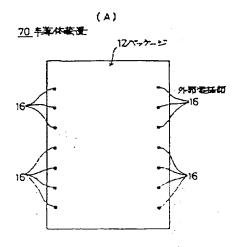
[28]

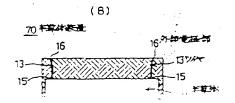
等4天在例に係る半年休安屋の製造が注き説明 する図であって、半年本年・アル搭載されたリード フレームを全型に接着した状態を示す図



[図10]

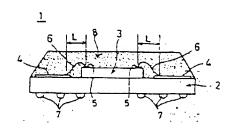
バッケージの幅の寸法を小さくした構成の半算
体装置を示す面





[[11]]

# 従来の半年体を置の一句を示す団



フロントページの続き

(72) 発明者 諏訪 守

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内